НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ім. І.М. ФРАНЦЕВИЧА

ДЕНИСЮК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

УДК 539.264: 548.3: 535.341:543.427.3

ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК APb₂X₅ і Tl₃PbX₅ (A=K, Rb, Tl; X=Cl, Br, I) – ПЕРСПЕКТИВНИХ MATEPIAЛІВ НЕЛІНІЙНОЇ ОПТИКИ

Спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла

ΑΒΤΟΡΕΦΕΡΑΤ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Київ- 2016

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України

Науковий керівник:	доктор науковий Хижун (Інститут ім. І.М. Ф завідувач матеріалі	фізико-математичних і співробітник Элег Юліанович , проблем матеріалознавст Рранцевича НАН України н відділу спектроскопії ів	наук, тва , поверхні	старший новітніх
Офіційні опоненти:	доктор ф Карбівсь Інститут ім. Г.В К завідувач	оізико-математичних наук, професор ький Володимир Леонідович, металофізики Сурдюмова НАН України, ч відділу фізики наноструктур		
	доктор науковий Юхимчу Інститут ім. В.Є. Ј завідувач	фізико-математичних і співробітник у к Володимир Олексан д фізики напівпровідників Іашкарьова НАН України н відділу оптики і спектро	наук, рович , 1, оскопії	старший

Захист відбудеться «____» ____ 2016 р. о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.207.01 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, що знаходиться за адресою: 03680, м. Київ – 142, вул. Кржижановського 3.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України за адресою: 03680, м. Київ – 142, вул. Кржижановського 3.

Автореферат розісланий «____»____ 2016 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.207.01 к.т.н.

Н.П. Коржова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За останні 20 років з моменту винаходу Боуменом та співавторами твердотільного лазерного резонатора на основі чутливого до вологи кристалу Pr³⁺:LaCl₃ (випромінювання з довжиною хвилі 5,2 і 7,2 мкм) було зроблено багато спроб по розробці і дослідженню нелінійних оптичних кристалів для середніх і довгохвильових інфрачервоних (ІЧ) лазерних джерел з високою вихідною потужністю/енергією. Такі оптичні кристали повинні бути малочутливими до вологи при кімнатній температурі в умовах навколишнього середовища.

Потрійні галогеніди свинцю APb₂X₅ і Tl₃PbX₅ (A= Tl, K, Rb; X = Cl, Br, I) найперспективніших розглядаються дослідниками якості наразі В низькоенергетичних фононних матеріалів для використання в компактних твердотільних лазерах, що випромінюють у середньому і довгохвильовому ІЧдіапазоні, з великою перспективою їх застосування для зв'язку в умовах відкритого космосу, оптичного дистанційного зондування LIDAR, дистанційного зондування відбитків пальців та процесу перебігу біохімічних реакцій, тощо. Галогеніди типу APb₂X₅ і Tl₃PbX₅ (A= Tl, K, Rb; X = Cl, Br, I) легко легуються рідкоземельними іонами, прозорі в широкому спектральному діапазоні (від 0,3 до 30 мкм) і для них характерні відносно висока хімічна стабільність, хороші термічні і механічні властивості.

Однак, незважаючи на великий потенціал практичного застосування монокристалів типу APb_2X_5 і Tl_3PbX_5 (A= Tl, K, Rb; X = Cl, Br, I), їх електронна структура та оптичні властивості залишаються недостатньо вивченими. Це обумовлено як проблемами синтезу високоякісних монокристалів APb₂X₅ і Tl₃PbX₅, так і труднощами дослідження їх електронної структури. Електронна структура потрійного хлориду Tl₃PbCl₅ була детально вивчена В.Л. Бекеньовим зі співавторами на основі даних "першопринципних" зонних розрахунків та рентгеноспектральних досліджень. Було встановлено, що хлорид Tl₃PbCl₅ – непрямозонний напівпровідник, основний внесок у валентну зону котрого (переважно у її верхню та центральну частини) здійснюють валентні р-стани хлору, в той час як дно валентної зони формується, головним чином, за рахунок внесків Tl6s-станів. Метод рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФС) був нещодавно використаний Л.І.Ісаєнко зі співавторами для дослідження електронної будови та зарядового стану атомів потрійних хлоридів APb₂Cl₅ (A = К, Rb). Відомо, що детальні знання особливостей електронної будови та хімічного зв'язку у твердих тілах надзвичайно важливі для пояснення їх фізико-хімічних властивостей та створення матеріалів з наперед заданими властивостями. Для цієї надзвичайно важливими експериментальні дослідження мети £ методи електронної структури твердого тіла, зокрема РФС та рентгенівська емісійна спектроскопія (РЕС). Використання РФС-методу дозволяє вивчати електронну будову поверхні твердих тіл, зарядовий стан атомів в поверхневому шарі, а коли поверхня досліджуваної сполуки не покрита плівкою адсорбатів, то даний метод надає достовірну інформацію про електронну будову в об'ємі сполуки. Беручи до уваги той факт, що кожен хімічний елемент володіє специфічним набором значень

енергій зв'язку внутрішніх електронів, це дає змогу визначити елементний склад досліджуваної сполуки, причому, що дуже важливо, – без її руйнування. Глибина виходу фотоелектронів зі зразка не перевищує 5 нм (зазвичай, вона знаходиться в межах 1,5-2,5 нм), і вклад поверхневого шару в загальну інтенсивність РФСспектрів складає приблизно 20-30%. Елементний склад досліджуваної сполуки за співвідношенням інтенсивності спектрів складових елементів буде вірним лише тоді, коли концентрація елементів є сталою в усьому досліджуваному діапазоні. Метод РФС дозволяє також отримати вичерпну інформацію про енергетичний розподіл валентних електронів усіх складових елементів сполуки. Суміщення в єдиній енергетичній шкалі РФС-спектрів валентних електронів та рентгенівських емісійних смуг, що виміряні для складових елементів сполуки, дозволяє експериментально встановити вклад парціальних електронних станів у загальну щільність електронних станів досліджуваної сполуки. Для аналізу та інтерпретації експериментальних рентгеноспектральних результатів наразі зазвичай використовують зонні розрахунки, котрі ґрунтуються на теорії функціональної щільності (density functional theory, DFT).

Зв'язок роботи з науковими темами. Робота була виконана у рамках держбюджетної теми "Особливості електронної будови і фізико-хімічних властивостей нанорозмірних та кристалічних нітридних, силіцидних, оксидних, халькогенідних і галогенідних фаз – перспективних матеріалів нелінійної оптики та мікроелектроніки" (№ держреєстрації 0114U001299, 2014-2016 р.р.)

Мета та задачі дослідження. Метою даної роботи є дослідження електронної структури та оптичних властивостей галогенідів на основі свинцю із загальними формулами APb₂X₅ і A₃PbX₅ (A = K, Rb, Tl; X = Cl, Br, I), а також зміни енергетичного розподілу електронних станів в межах валентної смуги при ізоморфних заміщеннях атомів одного сорту атомами іншого сорту та при поліморфних переходах із звичайної низькотемпературної фази у її високотемпературну модифікацію.

Досягнення даної мети передбачає вирішення наступних завдань:

• Дослідити особливості хімічного зв'язку та енергетичного розподілу електронних станів у валентній смузі сполук APb₂X₅ і A₃PbX₅ при кімнатній температурі за допомогою РФС-методу.

• У випадку наявності в сполуках типу APb₂X₅ і A₃PbX₅ високотемпературного фазового переходу виконати *in situ* дослідження можливої зміни при цьому зарядового стану атомів та енергетичного розподілу електронних станів у валентній зоні за даними РФС.

• Провести дослідження параметрів елементарної комірки синтезованих сполук типу APb₂X₅ і A₃PbX₅ за даними рентгеноструктурного аналізу.

• Визначити енергетичний розподіл повної та парціальних щільностей електронних станів у валентній зоні та зоні провідності сполук APb₂X₅ і A₃PbX₅ на основі теоретичних розрахунків «із перших принципів».

• Дослідити експериментально в бромідах KPb₂Br₅ і RbKPb₂Br₅ енергетичний розподіл електронних Br4*p*- і K4*s*-станів ґрунтуючись на вимірюваннях рентгенівських емісійних BrKβ₂ та KL₁-смуг, відповідно.

• Провести дослідження основних оптичних характеристик таких як коефіцієнт поглинання $\alpha(\omega)$, діелектричні функції $\varepsilon_1(\omega)$ і $\varepsilon_2(\omega)$, показник заломлення $n(\omega)$, коефіцієнт екстинкції $k(\omega)$, коефіцієнт оптичного відбивання $R(\omega)$, спектр енергетичних втрат $L(\omega)$ для сполук APb₂Br₅ (A = K, Rb) на основі теоретичних DFT-розрахунків «із перших принципів».

• Встановити залежність величини ширини забороненої зони сполук APb₂X₅ і A₃PbX₅ при зміні температури від 100 до 300 К ґрунтуючись на вимірюваннях оптичних спектрів поглинання.

Об'єкт дослідження – структурний стан, електронна структура та оптичні властивості галогенідів.

Предмет дослідження - броміди KPb₂Br₅, RbPb₂Br₅, TlPb₂Br₅, Tl₃PbBr₅, хлорид TlPb₂Cl₅ і йодид Tl₃PbI₅.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач були використані методи рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФС), рентгенівської емісійної спектроскопії (РЕС), оптичної спектроскопії, рентгеноструктурний аналіз. Використані також можливості "першопринципних" теоретичних методів лінеаризованих приєднаних плоских хвиль – повного потенціалу (ЛППХ-ПП) та приєднаних плоских хвиль-локальних орбіталей (ППХ-ЛО).

Наукова новизна роботи. Вперше експериментальними і теоретичними методами досліджена електронна структура і оптичні властивості низки галогенідів свинцю, зокрема APb₂Br₅ (A= Tl, K, Rb), TlPb₂Cl₅ та Tl₃PbX₅ (X = Br, I).

Вперше на основі DFT-розрахунків встановлено, що галогеніди TlPb₂X₅ і Tl_3PbX_5 (X = Cl, Br, I) – непрямозонні напівпровідники, основний внесок у валентну зону котрих (переважно у її верхню та центральну частини) здійснюють валентні Xp-стани, а дно та нижня частина валентної зони формуються переважно за рахунок внесків Pb6s- і Tl6s-станів.

Вперше встановлено, що дно зони провідності сполук $TlPb_2X_5$ і Tl_3PbX_5 формується, головним чином, за рахунок незаповнених Pb6p-станів із суттєвим внеском також X_p - і Pb6p-станів.

Вперше досліджено вплив фазового переходу із звичайної орторомбічної модифікації Tl_3PbBr_5 (просторова група $P2_12_12$) у її високотемпературну тетрагональну модифікацію (просторова група $P4_1$) на енергетичний розподіл електронних станів у валентній зоні і зоні провідності та показано, що вказаний перехід не приводить до суттєвого перерозподілу електронних станів, однак при цьому спостерігається суттєве звуження (приблизно на 0,8 еВ за даними теоретичних розрахунків) ширини забороненої зони.

Вперше «із перших принципів» розраховані такі основні оптичні характеристики сполук APb₂Br₅ (A = K, Rb), як коефіцієнт поглинання $\alpha(\omega)$, діелектричні функції $\varepsilon_1(\omega)$ і $\varepsilon_2(\omega)$, показник заломлення $n(\omega)$, коефіцієнт

екстинкції $k(\omega)$, коефіцієнт оптичного відбивання $R(\omega)$, спектр енергетичних втрат $L(\omega)$.

Вперше досліджені оптичні спектри поглинання в сполуках APb₂X₅ і Tl₃PbX₅, котрі виявили три області спектральної залежності коефіцієнта поглинання: експоненційну область в інтервалі 0–100 см⁻¹ та області непрямих і прямих оптичних переходів вище цієї області.

Вперше на основі вимірювань оптичних спектрів поглинання встановлено, що в досліджуваних сполуках APb₂X₅ і Tl₃PbX₅ величина забороненої зони лінійно зменшується при зміні температури від 100 до 300 К.

Практичне значення отриманих результатів. Вперше теоретично та експериментально досліджена електронна структура та оптичні властивості цілої низки потрійних галогенідів свинцю APb_2X_5 і Tl_3PbX_5 (A= Tl, K, Rb; X = Cl, Br, I). Це пришвидшить впровадження даних матеріалів у техніку та широке використання їх непересічних фізико-хімічних властивостей. Результати роботи дозволяють значно розширити області застосування галогенідів свинцю, зокрема, в якості матриць низькоенергетичних фононних матеріалів для застосування в компактних твердотільних лазерах, оптоелектронних пристроях. Результати роботи складають необхідне підґрунтя методів ціленаправленого синтезу нових потрійних галогенідних матеріалів — аналогів досліджуваних у даній роботі.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено аналіз літературних джерел. Дисертант безпосередньо брала участь у виконанні всіх експериментальних досліджень електронної структури та оптичних властивостей сполук APb_2X_5 і A_3PbX_5 (A = K, Rb, Tl; X = Cl, Br, I). Внесок автора у сумісноопубліковані за матеріалами дисертації роботи полягає у плануванні, виконанні переважної частини експериментальних робіт, узагальненні і обґрунтуванні результатів теоретичних розрахунків та експериментальних вимірювань і підготовці статей до друку.

Формулювання ідеї роботи, постановка мети, задач досліджень та шляхів їх реалізації, підбір об'єктів та методик досліджень здійснено спільно із науковим керівником д.ф.-м.н. Хижуном О.Ю. Синтез досліджуваних зразків здійснено к.х.н. Парасюком О.В. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк) та д.т.н. Ісаєнко Л.І. (Інститут геології і мінералів Сибірського відділення Російської академії наук, Новосибірськ, Росія). Рентгеноструктурні дослідження проведені к.ф.-м.н. Федорчуком А.О. (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій, м. Львів) та д.ф.-м.н. ЛППХ-ПП-розрахунки Карпцем М.В. Теоретичні електронної структури проведені з допомогою н.с. Бекеньова В.Л., ППХ-ЛО-розрахунки – за сприяння д.ф.-м.н. Лаврентьєва А.О. (Донський державний технічний університет, Ростовна-Дону, Росія). При дослідженні оптичних країв поглинання допомогу надавали співробітники Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) – к.ф.-м.н. Мирончук Г.Л. та аспірант Замуруєва О.В.

Апробація отриманих результатів. Основні результати роботи були представлені автором на наступних наукових конференціях: V.V. Nemoshkalenko

Memorial Conference and Workshop: Electronic structure and electronic spectroscopies (May 20-23, 2013, Kyiv, Ukraine); Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "ЕВРИКА-2013" (15-17 травня 2013 р., Львів, Україна); 4-та Міжнародна конференція «HighMatTech» (7-11 жовтня 2013 р., Київ; Україна); 10th Slovenian workshop on nanoscience and nanotechnology "SLONANO-2013" (October 23–25, 2013, Ljubljana, Slovenia); 4-та Міжнародна Самсонівська конференція «Матеріалознавство тугоплавких сполук" (20-23 травня 2014 р., Київ, Україна); 7th International Workshop "Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials"-RNAOPM'2014: In memoriam of Prof. Georgy Davydyuk (June 8-12 2014, Lutsk-Lake Svityaz, Ukraine); Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень» (27-28 січня 2015 р., Луцьк, Україна); XV Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем (11-16 травня 2015 р., Івано-Франківськ, Україна); Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання - 2015» (1-3 квітня 2015 р., Київ, Україна); Восьма Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного конструювання матеріалів» (23-24 квітня 2015 р, Київ, Україна).

Публікації. За отриманими результатами опубліковано 18 наукових праць, з них 8 статей у фахових журналах та 10 – у матеріалах наукових конференцій.

Структура та об'єм дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, п'яти розділів, висновків та списку літератури. Повний обсяг дисертації становить 180 сторінки, включає 94 рисунки, 23 таблиці та бібліографію (168 найменування).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтована актуальність обраної теми дисертаційної роботи та її зв'язок з науковими програмами, сформульовані мета та задачі дослідження, визначені методи, об'єкт і предмет дослідження. Там же наведені дані про наукову новизну та практичну цінність одержаних результатів, відмічено особистий внесок автора, наведено дані щодо апробації роботи, кількість публікацій, структуру та обсяг дисертації.

У першому розділі дисертації наведено огляд наукових праць, які стосуються фізико-хімічних властивостей об'єктів дисертаційної роботи. Здійснено аналіз літературних джерел, присвячених дослідженню кристалічної структури та властивостей досліджуваних галогенідів. Наведено фазові діаграми систем TlX-PbX₂, де X - Cl, Br, I, з котрих можна отримати дані про існування тернарних сполук, характер їх утворення, температури фазових переходів, температурні інтервали їх стабільності.

Також даний розділ містить коротку характеристику теоретичних і експериментальних методів дослідження електронної структури твердого тіла. Стисло описано теоретичні методи, які використовувались при розрахунках електронної структури сполук типу APb₂X₅ і A₃PbX₅. Для розрахунку електронної структури сполук використовувалися теоретичні "першопринципні" методи лінеаризованих приєднаних плоских хвиль – повного потенціалу (ЛППХ-ПП) та

приєднаних плоских хвиль-локальних орбіталей (ППХ-ЛО), котрі ґрунтуються на теорії функціональної щільності.

В другому розділі описані методики синтезу сполук та їх дослідження. Синтез сполук APb_2X_5 і Tl_3PbX_5 було виконано з використанням техніки Бріджмена у закритих кварцових ампулах в атмосфері галогену. З метою запобігання розпаду тиск всередині ампули перевищував атмосферний тиск на 0,4-0,6 МПа. Оскільки галогеніди чутливі до кисню і води необхідно, щоб O₂ і H₂O були строго виключені із системи росту кристалів. У цьому випадку отримані сполуки будуть дуже стабільні, і високоякісні оптичні кристали можуть перебувати на повітрі впродовж 1-2-х років без помітної деградації їх фізикохімічних властивостей.

Дослідження РФС-спектрів валентних та внутрішніх електронів об'єктів дисертаційної роботи здійснювали за допомогою приладу UHV-Analysis-System, що розроблений компанією SPECS Surface Nano Analysis (Берлін, Німеччина), при залишковому тиску, котрий не перевищує 5×10^{-8} Па. UHV-Analysis-System оснащено напівсферичним аналізатором PHOBIOS 150. РФС-спектри збуджували джерелом рентгенівського МgK α -випромінювання (E = 1253,6 eB) і вимірювали при сталій затримуючій енергії 25 eB. Фазовий склад та кристалічну структуру синтезованих сполук типу APb₂X₅ і A₃PbX₅ визначали рентгеноструктурним методом за допомогою дифрактрометра ДРОН-3 з використанням CuK α_1 – випромінювання.

У третьому розділі представлені результати експериментальних досліджень сполук типу APb_2X_5 (A= Tl, K, Rb; X = Cl, Br). Результати дослідження оглядових РФС-спектрів чистих та бомбардованих Ar^+ -іонами (001)-поверхонь монокристалів $K_xRb_{1-x}Pb_2Br_5$ (x = 0, 0, 5 та 1,0) представлені на рис. 1. Із вказаного рисунку видно, що всі спектральні характеристики, окрім C(O)1*s*-рівнів і C(O) KLL Оже-ліній, належать РФС-спектрам внутрішніх електронів складових елементів досліджуваних сполук. Це характерно і для інших досліджуваних сполук типу APb_2X_5 .

Варто зауважити, що відносна інтенсивність ліній внутрішніх C1*s*-електронів для вихідної поверхні досліджуваних зразків APb₂X₅ порівняно низька, і C1*s*-лінії майже повністю зникають після бомбардування поверхні іонами Ar⁺. Таким чином, всі спектри внутрішніх C1*s*-електронів, які зафіксовані нами для вихідної поверхні досліджуваних монокристалів APb₂X₅, відносяться виключно до адсорбованих поверхневих гідрокарбонатів.

Крім того, як видно з рис. 1, РФС-дані свідчать про те, що немає активної хімічної взаємодії з киснем, коли поверхня монокристалів APb_2X_5 контактує з повітрям протягом досить тривалого часу (кілька тижнів). Наші результати вказують на низьку гігроскопічність монокристалів APb_2X_5 , що є надзвичайно важливим для використання цих матеріалів в якості ефективних джерел лазерного випромінювання, котрі працюють у звичайних умовах.

Як видно з рис. 2, бомбардування поверхні іонами Ar^+ з енергією 3,0 кеВ протягом 5 хв не призводить до якихось помітних змін форми валентної зони сполук KPb₂Br₅, K_{0,5}Rb_{0,5}Pb₂Br₅ і RbPb₂Br₅.



Рис. 1. Оглядові РФС-спектри вихідних (1) та опромінених іонами Ar^+ (2) поверхонь монокристалів $K_x Rb_{1-x} Pb_2 Br_5$ (x = 0, 0.5 та 1.0).

Рис. 2. РФС-спектри валентних електронів вихідних (1) та опромінених іонами Ar^+ (2) поверхонь монокристалів $K_xRb_{1-x}Pb_2Br_5$ (x = 0, 0,5 та 1,0).

Таким чином, результати РФС-досліджень демонструють високу стабільність розподілу електронних станів енергетичного В межах валентної зони монокристалів $K_x Rb_{1-x} Pb_2 Br_5$ (x = 0, 0, 5 та 1,0) стосовно бомбардування іонами Ar⁺. Вказане іонне бомбардування не призводить до помітних змін форми РФСспектрів внутрішніх електронів, а також до змін значень енергії зв'язку складових елементів сполук K_xRb_{1-x}Pb₂Br₅. Той факт, що не спостерігається помітних змін енергії зв'язку складових елементів у послідовності $KPb_2Br_5 \rightarrow K_{0.5}Rb_{0.5}Pb_2Br_5 \rightarrow$ RbPb₂Br₅, можна пояснити тим, що калій і рубідій – лужні метали, котрі належать до однієї і тієї ж групи, але до різних періодів у Періодичній таблиці Менделєєва.

Результати «першопринципних» розрахунків кривих повної та парціальних щільностей станів (ЩС) сполук KPb₂Br₅ і RbPb₂Br₅ (з використанням PBE, PBE+U, MBJ+U і MBJ+U+SO наближення для обмінно-кореляційного потенціалу) представлені на рис. З. Також на вказаному рисунку для порівняння представлені РФС-спектри валентних електронів досліджуваних сполук. Як видно з

представлених даних, енергетичне положення основних особливостей кривих загальної щільності електронних станів, розрахованих для сполук KPb₂Br₅ і RbPb₂Br₅ в наближенні MBJ+U+SO, близьке до тих, які отримані в наближеннях MBJ+U і PBE+U. Тим не менш, розрахунки з використанням для обміннокореляційного потенціалу наближення MBJ+U+SO дають кращу узгодженість між теоретичними результатами експериментальними РФС-даними та для енергетичного розподілу валентних електронів. Зонні розрахунки свідчать про те, що основний вклад у валентну зону сполук KPb2Br5 i RbPb2Br5 вносять Pb6s- i Br4p-стани – переважно у нижню та верхню частину зони, відповідно. Що стосується зони провідності, розрахунки зонної структури свідчать, що її дно формується переважно вкладами незаповнених Рbбp-станів



Рис. 3. Суміщення в єдиній енергетичній шкалі кривих повної щільності електронних станів, розрахованих з використанням PBE, PBE+U, MBJ+U і MBJ+U+SO наближення для обмінно-кореляційного потенціалу, і РФС-спектрів валентних електронів сполук KPb₂Br₅ (a) і RbPb₂Br₅ (б).

У четвертому розділі представлені результати дослідження електронної структури сполук типу Tl_3PbX_5 (X = Br, I). Рентгенівський дифракційний спектр, отриманий для орторомбічної низькотемпературної (HT) фази сполуки Tl_3PbBr_5 , представлено на рис. 4.

Положення дифракційних ліній і їх відносні інтенсивності добре узгоджуються з даними Келлера для цієї сполуки. Всі розрахунки проводилися з використанням пакету програм CSD. Уточнення координат та параметрів атомів, при ізотропних змінах температури, проводили за методом Рітвельда і дали гарні значення фактора $R_I = 0,0597$. Експериментальні і теоретичні розрахунки параметрів рентгенівського дифракційного спектру HT фази Tl₃PbBr₅ добре узгоджуються між собою (рис. 4.)



Рис. 4. Експериментальні та розрахункові рентгенівські дифракційні спектри HT-Tl₃PbBr₅.

Оглядові РФС-спектри орторомбічної НТ та високотемпературної (ВТ) тетрагональної фаз Tl₃PbBr₅ представлені на рис. 5. З рисунка видно, що всі спектральні характеристики, за винятком 1*s*-рівнів та KLL Оже-ліній вуглецю і кисню, відносяться до внутрішніх електронів складових елементів досліджуваного броміду. Встановлено, що значення енергії зв'язку внутрішніх електронів складових елементів тетрагональної ВТ-фази Tl₃PbBr₅ співпадають в межах точності вимірювань з такими орторомбічної HT-Tl₃PbBr₅ фази. Це означає, що зарядовий стан складових атомів не змінюються при переході від HT до BT фази Tl₃PbBr₅.

Варто відзначити, що валентна зона Tl₃PbBr₅ HT і BT фазах складається з двох підсмуг *a* і *в* (рис. 6). Енергетичне положення підсмуг не змінюється в результаті бомбардування поверхні монокристала Tl₃PbBr₅ іонами Ar⁺ з енергією 3,0 кеВ. Крім того, форма РФС–спектрів, особливо валентної зони, не змінюється в результаті переходу з HT до BT фази Tl₃PbBr₅.



Рис. 5. Оглядові РФС-спектри низько- (а) і високотемпературної (t=300 ⁰C, б) фаз Tl₃PbBr₅: 1 – вихідна поверхня, 2 – поверхня, опромінена іонами Ar⁺.

Проте, як показано на вставці до рис. 6(б), верхній край РФС-спектру валентних електронів зміщується на ~ 0,3еВ в бік рівня Фермі при переході від HT-Tl₃PbBr₅ до BT-Tl₃PbBr₅. Це свідчить про зменшення величини оптичної енергетичної щілини у вищевказаній послідовності фаз Tl₃PbBr₅.



Рис. 6. РФС-спектри валентних електронів (включаючи квазіосновні Pb5*d*і Tl5*d*-стани) вихідної (1) та опроміненої іонами Ar⁺ (2) поверхні HT- (а) та BTфаз (б) сполуки Tl₃PbBr₅ (Примітка: на вставці наведено суміщення РФС-спектрів валентних електронів HT- і BT-фаз Tl₃PbBr₅).

На рис. 7 зображені РФС-спектри внутрішніх Tl(Pb)4*f*- і Tl(Pb)4*d*-електронів вихідної та опроміненої іонами Ar⁺ поверхні монокристала Tl₃PbI₅. Також для порівняння на даному рисунку наведені аналогічні РФС-спектри внутрішніх електронів (штрихпунтирна лінія) для вихідної поверхні монокристала Tl₃PbBr₅.

Таке порівняння спектрів показує, що енергії зв'язку внутрішніх електронів атомів Tl збігаються в межах точності експерименту для Tl₃PbBr₅ і Tl₃PbI₅ сполук.

Цей факт вказує на те, що зарядовий стан талію у цих сполуках порівняний між собою. Однак при переході від Tl₃PbI₅ до Tl₃PbBr₅ енергії зв'язку Pb4*f*- і Pb4*d*-внутрішніх електронів збільшуються на 0,25 еВ, що свідчить про зростання ефективного позитивного заряду атомів Pb у зазначеній вище послідовності сполук. Таким чином, наведені вище РФС-дані показують, що ступінь іонної складової хімічного зв'язку Pb-X (X = Br, I) збільшується при переході від Tl₃PbI₅ до Tl₃PbBr₅.



Рис. 7. РФС-спектри внутрішніх Pb4f, Tl4f (a) і Pb4d-, Tl4d (б) електронів вихідної і опроміненої іонами Ar⁺ поверхонь монокристала Tl₃PbI₅.



Рис. 8. Повна щільність станів НТ фази Tl₃PbBr₅.

Результати ЛППХ-ППрозрахунку загальної щільності станів для HT-Tl₃PbBr₅ фази в межах 100 еВ показані на рис. 8. Очевидно, що внутрішні Pb5p-, Pb5*d*і Рьбя-стани генерують досить вузькі смуги, в той час як Tl5p-, Br3d-, Br4s- і Tl5d-стани утворюють дещо ширші смуги в сполуці Tl₃PbBr₅ (у НТ фазі). Як вино рис. 8, Br4s-стани 3 у HT-Tl₃PbBr₅ фазі формують досить широку смугу (в межах від -13,1 eB до -14,1 eB).

Валентна зона НТ-фази Tl₃PbBr₅ може бути розділена на три підсмуги. Дані ЛППХ-ПП- розрахунків показують, що Br4*p*-стани домінують у валентній зоні HT-Tl₃PbBr₅. Ці стани локалізовані, в основному, у верхній і центральній частині валентної зони, а в її нижній частині переважають Tl6*s*-стани. Теоретичні ЛППХ-ПП-розрахунки свідчать, що вклад незаповнених Pb6*p*- і Tl6*p*-станів домінує поблизу дна зони провідності HT-Tl₃PbBr₅.

Оскільки Tl і Pb вважаються важкими елементами, тоді цікаво перевірити можливий вплив спін-орбітальної взаємодії (СОВ) на ЛППХ-ПП результати стосовно щільностей станів. Можна очікувати, що врахування СОВ в ЛППХ-ПП розрахунках може викликати зміни електронної структури сполуки Tl₃PbBr₅. Можливий вплив СОВ на тонку структуру кривої повної щільності електронних станів був апробований в роботі в зонних розрахунках ВТ-фази Tl₃PbBr₅.



Рис. 9. Загальні ЩС ВТ-Tl₃PbBr₅ фази без врахування (а) та з врахуванням СОВ (б).

На рис. 9 представлені електронної розрахунки структури BT-Tl₃PbBr₅ фази з врахуванням COB. Якшо порівняти результати, то очевидно, що врахування спін-орбітальної взаємодії розрахунках при дещо змінює кількість i енергетичні положення рівнів внутрішніх електронів. Врахування COB злегка змінює ширини і відносні інтенсивності окремих підсмуг у валентній зоні та зоні провідності ВТ-ТІ₃РbВr₅ фази. Однак загальні особливості енергетичного розподілу електронних станів підсмугах y залишаються незмінними.

Головна відмінність між НТ фазою Tl₃PbBr₅ i BT-Tl₃PbBr₅ полягає в тому, що Рьбр-стани домінують в нижній частині зони провідності y BT-Tl₃PbBr₅ фазі, в той час як незаповнені Рьбр- і Тюр-стани формують дно зони провідності НТ-Tl₃PbBr₅ фази в майже рівних пропорціях.

Дисперсійні смуги сполуки Tl₃PbBr₅ у двох фазах наведені на рис. 10 і розраховані для декількох напрямків та точок високої симетрії зони Бріллюена. Отримані ЛППХ-ПП-дані дозволяють стверджувати, що фаза BT-Tl₃PbBr₅ є непрямозонним напівпровідником з шириною забороненої зони $E_g = 2,26$ eB. Аналогічні результати показують ЛППХ-ПП-розрахунки з врахуванням COB, однак зі значенням E_g меншим на 0,5 eB. Ці теоретичні значення менші за значення $E_g = 3,05$ eB, отримане експериментально для орторомбічного монокристала Tl₃PbBr₅ при кімнатній температурі.



Рис. 10. Електронні смуги вздовж обраних шляхів високої симетрії в межах першої зони Брілюена НТ (а) і ВТ (б) фаз сполуки Tl₃PbBr₅.

В п'ятому розділі викладені результати DFT-розрахунків основних оптичних характеристик сполук APb₂Br₅ (A = K, Rb): коефіцієнта поглинання $\alpha(\omega)$, діелектричних функцій $\varepsilon_1(\omega)$ і $\varepsilon_2(\omega)$, показника заломлення $n(\omega)$, коефіцієнта екстинкції $k(\omega)$, коефіцієнта оптичного відбивання $R(\omega)$, спектра енергетичних втрат $L(\omega)$.

За результатами досліджень спектрів поглинання встановлено, що в сполуці KPb_2Br_5 величина E_g збільшується приблизно на 0,14 eB (з 3,46 eB до 3,60 eB) при зниженні температури від 300 до 80 K і значення E_g не залежить від поляризації світла. У випадку $RbPb_2Br_5$ величина E_g зростає приблизно на 0,19 eB при

зниженні температури від 300 до 80 К, причому значення $E_{\rm g}$ більше на 0,03–0,05 еВ у випадку поляризації Е||с порівняно з поляризаціями Е||а і Е||b.

Відомо, що важливу інформацію про дефектний стан напівпровідника дає дослідження залежності коефіцієнта поглинання α (hv) від частоти світла біля краю смуги власного поглинання світла. Як видно із рис. 11, α (hv) в області смуги власного поглинання світла добре описується експоненціальною залежністю, яку часто називають правилом Урбаха:

$$\alpha(hv) \sim \exp\left(-(E_g - hv) / \Delta_0\right) \tag{1}$$



Рис. 11. Спектри оптичного поглинання світла в монокристалах KPb_2Br_5 (a) і Tl_3PbI_5 (б).

Виконання залежності (1) свідчить про те, що оптичні переходи в області краю власного поглинання світла формуються за участю «хвостів» щільностей станів (зумовлених дефектністю кристала), які дотичні до країв дозволених зон. Оптичні спектри поглинання світла в монокристалах APb₂X₅ і Tl₃PbX₅ (A=K, Rb, Tl; X=Cl, Br, I) досліджували при температурах 100, 150, 200, 250 і 300 К (рис. 11).

На рис. 12 зображено залежність оптичної ширини забороненої зони від температури. Видно, що температурна залежність ширини забороненої зони монокристалів TlPb₂X₅ і Tl₃PbX₅ (X=Cl, Br) в інтервалі 100–300 К носить лінійний характер.

Фундаментальний край поглинання в сполуках Tl₃PbBr₅ і Tl₃PbI₅ зміщується, відповідно, приблизно на 0,062 eB і 0,09 eB в бік більш високих значень енергії коли температура зменшується від 300 К до 100 К. В монокристалах TlPb₂Br₅ і TlPb₂Cl₅ фундаментальний край поглинання також зміщується в бік більш високих значень енергії на 0,049 eB і 0,084 eB, відповідно, при зміні температури від 300 К до 100 К. Результати досліджень свідчать, що для галогені дів свинцю APb₂X₅ значення E_g зменшується при заміні Cl на Br.



Рис. 12. Температурна залежність ширини забороненої зони в монокристалах KPb₂Br₅, RbPb₂Br₅ (a) і TlPb₂Cl₅, TlPb₂Br₅ (б).

ВИСНОВКИ

1. Виконані в роботі "першопринципні" зонні DFT-розрахунки вказують на те, що TlPb₂X₅ і Tl₃PbX₅ (X = Cl, Br, I) сполуки – непрямозонні напівпровідники, основний внесок у валентну зону котрих (переважно у її верхню та центральну частини) здійснюють валентні Xp-стани, в той час як дно та нижня частина валентної зони формуються переважно за рахунок внесків Pb6s- і Tl6s-станів. Дно зони провідності сполук TlPb₂X₅ і Tl₃PbX₅ формується, головним чином, за рахунок незаповнених Pb6p-станів із суттєвим внеском також Xp- і Pb6p-станів.

2. DFT-розрахунки та РФС-дослідження спектрів валентних електронів свідчать про те, що перехід звичайної орторомбічної фази Tl_3PbBr_5 (просторова група $P2_12_12$) у її високотемпературну тетрагональну модифікацію, структура котрої належить до просторової групи $P4_1$, не приводить до суттєвого перерозподілу електронних станів в межах валентної зони та зміни зарядового стану складових атомів, однак при цьому спостерігається суттєве звуження (приблизно на 0,8 еВ за даними теоретичних розрахунків) ширини забороненої зони.

3. Результати "першопринципних" DFT-розрахунків бромідів KPb₂Br₅ і RbPb₂Br₅ дозволяють стверджувати, що внесок у валентну зону електронних станів атомів калію і рубідію незначний у порівнянні з внеском Br4*p*- (верхня і центральна частини) та Pb6*s*- (дно зони) станів. Основний внесок у дно зони провідності сполук KPb₂Br₅ і RbPb₂Br₅ здійснюють незаповнені Pb6*p*-стани.

4. РФС-дослідження свідчать про те, що заміщення атомів калію рубідієм у твердих розчинах типу $K_x Rb_{1-x} Pb_2 Br_5$ не змінює зарядового стану атомів свинцю і брому. Цей факт можна пояснити тим, що калій та рубідій належать до однієї і тієї ж групи Періодичної таблиці Менделєєва.

5. Величина енергії забороненої зони, *E*_g, що розрахована нами за результатами досліджень спектрів поглинання, збільшується приблизно на 0,14 еВ (з 3,46 еВ до 3,60 еВ) в сполуці KPb₂Br₅, коли температура знижується від 300 до

80 К і значення E_g не залежить від поляризації світла. У випадку RbPb₂Br₅ величина E_g зростає приблизно на 0,19 еВ при зниженні температури від 300 до 80 К, причому значення E_g більше на 0,03–0,05 еВ у випадку поляризації Е||с порівняно з поляризаціями Е||а і Е||b.

6. Дослідження оптичних спектрів поглинання в сполуках APb_2X_5 і Tl_3PbX_5 виявило три області спектральної залежності коефіцієнта поглинання: експоненціальну область в інтервалі 0–100 см⁻¹ і області непрямих і прямих оптичних переходів вище цієї області. Оптичні спектри поглинання показали лінійну залежність зміни ширини забороненої зони при зміні температури від 100 до 300 К. Збільшення ступеня іонної складової хімічного зв'язку Pb-X (X = Br, I) при переході від Tl_3PbI_5 до Tl_3PbBr_5 веде до зростання ширини забороненої зони від 2,39 еВ до 3,2 еВ.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Tarasova A.Y. Electronic structure and fundamental absorption edges of KPb_2Br_5 , $K_{0.5}Rb_{0.5}Pb_2Br_5$, and $RbPb_2Br_5$ single crystals / A.Y.Tarasova, L.I.Isaenko, V.G.Kesler, V.M.Pashkov, A.P.Yelisseyev, **N.M. Denysyuk**, O.Y. Khyzhun // J. Phys. Chem. Solids – 2012. – Vol. 73. – P. 674–682.

2. Khyzhun O.Y. Single crystal growth and the electronic structure of orthorhombic Tl_3PbBr_5 : A novel material for non-linear optics / O.Y. Khyzhun, V.L. Bekenev, O.V. Parasyuk, S.P. Danylchuk, **N.M. Denysyuk**, A.O.Fedorchuk, N. AlZayed, I.V. Kityk // Opt. Mater. – 2013. – Vol. 35. – P. 1081–1089.

3. Khyzhun O.Y. Single crystal growth and the electronic structure of TlPb₂Br₅/ O.Y.Khyzhun V.L.Bekenev, **N.M. Denysyuk**, I.V.Kityk, P.Rakus, A.O.Fedorchuk, S.P.Danylchuk, O.V.Parasyuk // Opt. Mater. – 2013.– Vol. 36. – P.251-258.

4. **Denysyuk N.M**. Electronic structure of the high-temperature tetragonal Tl₃PbBr₅ phase/ **N.M. Denysyuk**, V.L. Bekenev, M.V. Karpets, O.V. Parasyuk, S.P. Danylchuk, O.Y. Khyzhun // J. Alloys Compd. – 2013. – Vol. 576. – P. 271-278.

5. Khyzhun O.Y. First-principles band-structure calculations and X-ray photoelectron spectroscopy studies of the electronic structure of $TlPb_2Cl_5$ / O.Y. Khyzhun, V.L. Bekenev, **N.M. Denysyuk**, O.V. Parasyuk, A.O. Fedorchuk // J. Alloys Compd. – 2014. – Vol. 582. – P. 802–809.

6. Brik M.G. Specific features of the electronic structure of a novel ternary Tl_3PbI_5 optoelectronic material / M.G. Brik, I.V. Kityk, **N.M. Denysyuk**, O.Y. Khyzhun, S.I. Levkovets, O.V. Parasyuk, A.O. Fedorchuk, G.L. Myronchuk // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2014. – Vol. 16. – P. 12838-12847.

7. Lavrentyev A.A. Electronic structure and optical properties of RbPb₂Br₅ / A.A. Lavrentyev, B.V. Gabrelian, V.T. Vu, **N.M. Denysyuk**, P.N. Shkumat, A.Y. Tarasova, L.I. Isaenko, O.Y. Khyzhun // J. Phys. Chem. Solids. - 2016. - Vol. 91. - P. 25-33.

8. Lavrentyev A.A. Specific features of the electronic structure and optical properties of KPb_2Br_5 : DFT calculations and X-ray spectroscopy measurements / A.A. Lavrentyev, B.V. Gabrelian, V.T. Vu, **N.M. Denysyuk**, P.N. Shkumat, A.Y. Tarasova, L.I. Isaenko, O.Y. Khyzhun // Opt. Mater. – 2016. – Vol. 53. – P. 64-72.

9. Denysyuk N.M. Electronic structure of the orthorhombic and tetragonal phases of Tl₃PbBr₅ / N.M. Denysyuk, O.Y. Khyzhun V.L. Bekenev, M.V. Karpets, O.V. Parasyuk // V.V. Nemoshkalenko Memorial Conference and Workshop: Electronic Structure and Electronic Spectroscopies. May 20-23, 2013, Kyiv, Ukraine. - P. 35.

10. Денисюк Н.М. Tl₃PbBr₅ – перспективний матеріал, для оптоелектроніки і пристроїв нелінійної оптики / Н.М. Денисюк, О.Ю. Хижун, О.В. Парасюк, А.О. Федорчук // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА-2013». 15-17 травня 2013, Львів, Україна. С. 12.

11. Денисюк Н.М. Исследование методом рентгеновской фотоэле-ктронной спектроскопии электронной структуры монокристалла Tl₃PbBr₅ / Н.М. Денисюк, О.Ю. Хижун, В.Л. Бекенев, О.В. Парасюк, С.П. Данильчук // 4^я Международная конференція «HighMatTech». 7-11 октября 2013, Киев, Украина. - С. 89.

12. Denysyuk N.M. Electronic structure of TlPb₂Cl₅, a prospective non-linear optical material / N.M. Denysyuk, V.L. Bekenev, O.V. Parasyuk, O.Y. Khyzhun // 10rd Slovenian workshop on nanoscience and nanotechnology "SLONANO 2013", October 23–25, 2013, Ljubljana, Slovenia. - P. 91.

13. Денисюк Н.М. Исследование методом рентгеновской фотоэле-ктронной спектроскопии электронной структуры монокристаллов Tl₃PbBr₅ и TlPb₂Br₅ / H.M. Денисюк, О.Ю. Хижун, В.Л. Бекенев, О.В. Парасюк, С.П. Данильчук // 4^{та} міжнародна Самсонівська конференція «Матеріалознавство тугоплавких сполук». 20-23 травня 2014, Київ, Україна. - С. 14.

14. Денисюк Н.М. Дослідження електронної структури монокристалів TlPb₂X₅ (X = Cl, Br) методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії / Н.М. Денисюк, О.Ю . Хижун, В.Л . Бекенев, О.В. Парасюк, А.О. Федорчук // 7 international workshop "Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials"-RNAOPM'2014. In memoriam: prof. Georgy Davydyuk. June 8-12, Lutsk-Lake "Svityaz", Ukraine. - P. 135-138.

15. Денисюк Н.М. Особливості краю оптичного поглинання монокристала Tl₃PbI₅ / Н.М. Денисюк, О.Ю. Хижун, Г.Л. Мирончук, О.В. Парасюк // Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми фундамен-тальних і прикладних досліджень». 27-28 січня 2015, Луцьк, Україна. - С. 32-35.

16. Denysyuk N.M. Electronic structure of Tl₃PbI₅, a prospective nonlinear optical material / N.M. Denysyuk, O.Y. Khyzhun, V.L. Bekenev, O.V. Parasyuk // XV international conference on physics and technology of thin films and nanosystems. May 11-16, 2015, Ivano-Frankivsk, Ukraine. - P. 345.

17. Денисюк Н.М. Особливості краю оптичного поглинання монокристалів систем TlPb₂X₅ і Tl₃PbX₅ (X=Cl, Br) / Н.М. Денисюк, О.Ю. Хижун, В.Л. Бекенев, О.В. Парасюк, А.О. Федорчук // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання - 2015». 1-3 квітня, 2015, Київ, Україна. - С. 85.

18. Denysyuk N.M. Ray photoelectron spectroscopy of Tl_3PbI_5 single crystal / N.M. Denysyuk, O.Y. Khyzhun, O.V. Parasyuk // 8^a міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі

новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп'ютерного конструювання матеріалів». 23-24 квітня, 2015, Київ, Україна. - С. 119.

АНОТАЦІЯ

Денисюк Н.М. Електронна структура і оптичні властивості сполук APb₂X₅ і Tl₃PbX₅ (A= K, Rb, Tl; X= Cl, Br, I) – перспективних матеріалів нелінійної оптики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ, 2016.

У дисертаційній роботі досліджено електрону структуру і оптичні властивості низки галогенідів типу APb_2X_5 і Tl_3PbX_5 (A= Tl, K, Rb; X = Cl, Br, I) – надзвичайно матеріалів нелінійної Зокрема, перспективних оптики. на основі "першопринципних" зонних розрахунків, котрі ґрунтуються теорії на функціональної щільності (density functional theory, DFT) були отримані повні і парціальні щільності станів складових атомів сполук APb₂X₅ та Tl₃PbX₅ і встановлено, що досліджувані галогеніди – непрямозонні напівпровідники. Результати проведених зонних розрахунків дають змогу стверджувати, ШО основний внесок у валентну зону (переважно у її верхню та центральну частини) сполук TlPb₂X₅ і Tl₃PbX₅ здійснюють валентні Х*p*-стани, в той час як дно та нижня частина валентної зони формуються переважно за рахунок внесків Pb6s- і Tl6sстанів. Дно зони провідності сполук TlPb₂X₅ і Tl₃PbX₅ формується, головним чином, за рахунок незаповнених Рb6*p*-станів із суттєвим внеском також Х*p*-станів.

У роботі досліджено рентгенівські фотоелектронні спектри внутрішніх та валентних електронів галогенідів APb_2X_5 і Tl_3PbX_5 , а також рентгенівські емісійні смуги, які відображають енергетичний розподіл Br4p і K4s-станів. Результати фотоелектронної спектроскопії рентгенівської свідчать про низьку гігроскопічність та високу хімічну стійкість поверхні монокристалів APb₂X₅ і Tl₃PbX₅. В роботі виконані DFT-розрахунки основних оптичних характеристик сполук APb₂Br₅ (A = K, Rb), а саме коефіцієнту поглинання $\alpha(\omega)$, діелектричних функцій $\varepsilon_1(\omega)$ і $\varepsilon_2(\omega)$, показника заломлення $n(\omega)$, коефіцієнта екстинкції $k(\omega)$, коефіцієнта оптичного відбивання $R(\omega)$, спектру енергетичних втрат $L(\omega)$. Проведено дослідження оптичних спектрів поглинання в сполуках APb₂X₅ і Tl₃PbX₅, котрі виявили три області спектральної залежності коефіцієнта поглинання: експоненційну область в інтервалі 0-100 см-1 та області непрямих і прямих оптичних переходів вище цієї області.

Ключові слова: галогеніди, рентгенівська фотоелектронна спектроскопія, рентгенівська емісійна спектроскопія, електронна структура, оптичні властивості, зонні розрахунки.

АННОТАЦИЯ

Денисюк Н.М. Электронная структура и оптические свойства соединений APb₂X₅ и Tl₃PbX₅ (A= K, Rb, Tl; X= Cl, Br, I) – перспективных материалов нелинейной оптики. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.04.07 – физика твердого тела. – Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, Киев, 2016.

В диссертационной работе исследована электронная структура и оптические свойства галогенидов типа APb_2X_5 и Tl_3PbX_5 (A= Tl, K, Rb; X = Cl, Br, I) – чрезвычайно перспективных материалов нелинейной оптики. В частности, на примере первопринципных зонных расчетов, которые основаны на теории функциональной плотности (density functional theory, DFT) были получены полные и парциальные плотности состояний составных атомов соединений APb₂X₅ и Tl₃PbX₅ установлено, что исследуемые галогениды – непрямозонные И полупроводники. Результаты выполненных зонных расчетов показывают, что основной вклад в валентную зону (преимущественно в ее верхнюю и центральную части) соединений TlPb₂X₅ и Tl₃PbX₅ вносят валентные Xp-состояния, в то время как дно и нижняя часть валентной зоны формируются преимущественно за счет вкладов Pb6s- и Tl6s-состояний. Дно зоны проводимости соединений TlPb₂X₅ и Tl₃PbX₅ формируется, главным образом, за счет незаполненных Pb6*p*-состояний с существенным вкладом также Хр-состояний.

В работе исследованы рентгеновские фотоэлектронные спектры внутренних и валентных электронов галогенидов APb₂X₅ и Tl₃PbX₅, а также рентгеновские эмиссионные полосы, которые отображают энергетическое распределение Br4pсостояний. Результаты рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии указывают на низкую гигроскопичность и высокую химическую стойкость поверхности монокристаллов APb₂X₅ и Tl₃PbX₅. В работе выполнены DFT-расчеты основных оптических характеристик соединений APb₂Br₅ (A = K, Rb): коэффициента поглощения $\alpha(\omega)$, диэлектрических функций $\varepsilon_1(\omega)$ и $\varepsilon_2(\omega)$, показателя преломления $n(\omega)$, коэффициента экстинкции $k(\omega)$, коэффициента оптического отражения $R(\omega)$ и спектра энергетических потерь $L(\omega)$. Проведено исследование оптических спектров поглощения соединений APb₂X₅ и Tl₃PbX₅ и установлено наличие в них спектральной зависимости коэффициента областей поглощения: трех экспоненциальная область в интервале 0-100 см⁻¹ и области непрямых и прямых оптических переходов выше этой области.

Ключевые слова: галогениди, рентгеновская фотоелектронная спектроскопия, рентгеновская эмиссионная спектроскопия, электронная структура, оптические свойства, зонные расчеты.

ABSTRACT

Denysyuk N.M. Electronic structure and optical properties of APb_2X_5 and Tl_3PbX_5 (A = K, Rb, Tl; X = Cl, Br, I) compounds, prospective materials for nonlinear optics. – Manuscript.

Thesis for the candidate degree in physics and mathematics according in specialty 01.04.07 - solid state physics. - Frantsevich Institute for the Problem of Materials Science of NASU, Kyiv, 2016.

Studies of the electronic structure and optical properties of the APb_2X_5 and Tl_3PbX_5 (A = Tl, K, Rb; X = Cl, Br, I) halides, prospective materials for non-linear optics, have

been made in the thesis. In particular, based on density functional theory (DFT), the calculations have been performed using the full potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) and augmented plane wave -local orbitals (APW-LO) methods in order to obtain total and partial densities of states of the atoms constituting the APb_2X_5 and Tl_3PbX_5 compounds. The calculations indicate that the investigated halides are indirect-gap semiconductors and the X p-like states are the principal contributors to the valence band (in its upper and central parts) of the TlPb₂X₅ and Tl_3PbX_5 compounds. The bottom of the valence band is formed mainly from contributions of the Pb 6s- and Tl 6s-states while the unoccupied states Pb 6p-states are the principal contributors to the bottom of the conduction band of the TlPb₂X₅ i Tl₃PbX₅ compounds, with significant contributions of the X p*-states as well.

In the present thesis the X-ray photoelectron core-level and valence-band spectra of the APb₂X₅ and Tl₃PbX₅ halides have been measured as well as the X-ray emission bands representing the energy distributions of the Br 4p- and K 4s states has been recorded for the KPb₂Br₅ and RbPb₂Br₅ bromides. The XPS results indicate the low hygroscopicity and high chemical stability of the APb_2X_5 i Tl_3PbX_5 surfaces. The valence-band and core-level spectra of the tetragonal polymorphous form of trithallium lead pentabromide have been studied by XPS measurements of the Tl₃PbBr₅ single crystal heated in sity to 300 °C during the data acquisition. Comparative measurements at 20 and 300 °C of XPS core-level spectra of the Tl₃PbBr₅ single crystal indicate that the charge states of the atoms constituting trithallium lead pentabromide do not change during the orthorhombic (space group $P2_12_12_1$) to tetragonal (space group $P4_1$) transition. However, we have detected some shift (about 0.3 eV) of the XPS valenceband spectrum towards the Fermi level when going from LT-Tl₃PbBr₅ to HT-Tl₃PbBr₅. This valence-band shift is found to be in agreement with our theoretical FP-LAPW predictions of decreasing the band gap value when the crystal structure of Tl₃PbBr₅ changes from the orthorhombic $(P2_12_12_1)$ to tetragonal $(P4_1)$.

DFT-calculations of the main optical parameters, such as the absorption coefficient $\alpha(\omega)$, dielectric functions $\varepsilon_1(\omega)$ and $\varepsilon_2(\omega)$, refractive index $n(\omega)$, extinction coefficient $k(\omega)$, optical reflectivity coefficient $R(\omega)$ and electron energy-loss spectrum $L(\omega)$ of APb₂Br₅ (A = K, Rb) compounds, have been made in the thesis. It has been established that the calculated curve of refractive index $n(\omega)$ of the APb₂Br₅ (A = K, Rb) compounds resembles that of the $\varepsilon_1(\omega)$ curve, while the calculated extinction coefficient $k(\omega)$ curve follows closely to the $\varepsilon_2(\omega)$ curve. Some small deviations of the $k(\omega)$ and $\varepsilon_2(\omega)$ curves from each other are explained by the fact that the potentials used in the present calculations are not justified for mediums possessing a nonzero absorption coefficient: exponential section in the band ranging from 0 to 100 cm⁻¹ and the region of the direct and indirect optical transitions higher this band.

Keywords: halides, X-ray photoelectron spectroscopy, X-ray emission spectroscopy, electronic structure, optical properties, band-structure calculations.

Підписано до друку 24.05.2016 Формат 60х90/16 Ум. друк арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9 Тираж 100 прим. Замовлення № 205

Дільниця оперативної поліграфії Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України 03680, м. Київ – 142, вул. Кржижанівського, 3